

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu
Mechatronika
 Studia I stopnia

Przedmiot:	Ochrona własności intelektualnej
Rodzaj przedmiotu:	Obowiązkowy
Kod przedmiotu:	MT 1 N 0 1 08-0_1
Rok:	I
Semestr:	1
Forma studiów:	Studia niestacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze:	15
Wykład	15
Liczba punktów ECTS:	1
Sposób zaliczenia:	Zaliczenie
Język wykładowy:	Język polski

Cel przedmiotu	
C1	Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć odnoszących się do ochrony własności intelektualnej w tym własności przemysłowej i prawa autorskiego
C2	Przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych oraz warunków ochrony wyników pracy twórczej wykonywanej samodzielnie lub w ramach pracy na rzecz przedsiębiorcy
C3	Przekazanie wiedzy z zakresu możliwości i zasad eksploataowania i komercyjnego wykorzystania dóbr własności intelektualnej,

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji	
1	Umiejętność posługiwania się elektronicznymi bazami danych
2	Umiejętność logicznego myślenia

Efekty kształcenia	
	W zakresie wiedzy:
EK 1	Znajomość rodzajów i podstawowej charakterystyki dóbr własności intelektualnej oraz podstaw prawnych ich ochrony
EK 2	Znajomość możliwości korzystania z chronionych dóbr własności intelektualnej w tym zagadnień związanych z tematyką umów w prawie własności intelektualnej
EK 3	Znajomość baz danych dóbr własności intelektualnej, warunków korzystania z nich
EK4	Znajomość systemów klasyfikacji patentowej oraz klasyfikacji towarów i usług
	W zakresie umiejętności:
EK5	Umiejętność identyfikacji konkretnych dóbr własności intelektualnej, podlegających ochronie prawnej
EK6	Podstawowa umiejętność sprawdzenia w bazach danych informacji na temat chronionych dóbr własności przemysłowej
	W zakresie kompetencji społecznych:
EK7	Świadomość możliwości ochrony wyników własnej pracy oraz świadomość

	warunków korzystania z wyników cudzej pracy i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Treści programowe przedmiotu	
Forma zajęć – wykłady	
	Treści programowe
W1	Pojęcia własności intelektualnej, własności przemysłowej i dobra niematerialnego
W2	Wstępna charakterystyka dóbr własności intelektualnej, w tym: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, utwory
W3	Rys historyczny z zakresu wynalazczości, krajowe i międzynarodowe systemy ochrony patentowej (UPRP, EPC, PCT),
W4	Pojęcie podmiotu uprawnionego do patentu i podmiotu uprawnionego z patentu, prawa majątkowe i osobiste twórcy projektu wynalazczego
W5	Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa, podstawowe bazy danych w zakresie wynalazków, podstawowe zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej w celu ochrony wynalazku,
W6	Pojęcie wzoru użytkowego i warunki uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa wynikające z prawa ochronnego
W7	Pojęcie wzoru przemysłowego i warunki uzyskania ochrony oraz prawa wynikające z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
W8	Zasady rozporządzania dobrami własności intelektualnej, umowy licencyjne, cesje praw do dobra niematerialnego
W9	Rodzaje znaków towarowych, zdolność odróżniająca znaku towarowego, względne oraz bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy
W10	Rola i zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika patentowego
W11	Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.

Metody dydaktyczne	
1	Wykład z wykorzystaniem i dystrybucją materiałów poligraficznych dostarczonych nieodpłatnie do celów edukacyjnych przez UPRP oraz prezentacja przykładowych opisów patentowych pozyskanych z UPRP.

Obciążenie pracą studenta	
Forma aktywności	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym:	16
Udział w wykładach	15
Konsultacje	1
Praca własna studenta, w tym:	14
Łączny czas pracy studenta	30
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:	1
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć	-

o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty)	
--	--

Literatura podstawowa	
1	Obowiązujące akty prawne: - Prawo własności przemysłowej, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 O prawie autorskim i prawach pokrewnych - teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy Prawo własności przemysłowej
2	Opracowania popularyzatorskie broszury-poradniki wydane przez UPRP oraz KIG do celów edukacyjnych: - Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2009 - Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2007 - Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca	
1	Andrzej Pyrża (red.) Poradnik wynalazcy, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009

Macierz efektów kształcenia					
Efekt kształcenia	Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)	Cele przedmiotu	Treści programowe	Metody dydaktyczne	Metody oceny
EK 1	MT1A_W19++	C1, C2	W1-W7, W9	1	O1
EK 2	MT1A_W19++	C2, C3	W4-W6, W8	1	O1
EK 3	MT1A_W19++	C2, C3,	W5	1	O1
EK 4	MT1A_W19++	C2, C3	W5, W9	1	O1
EK 5	MT1A_W19++	C1, C2	W1-W2, W9	1	O1
EK 6	MT1A_W19++	C3	W5	1	O1
EK 7	MT1A_K03++ MT1A_K06+ MT1A_K07+	C1-C3	W1-W11	1	O1

Metody i kryteria oceny		
Symbol metody oceny	Opis metody oceny	Próg zaliczeniowy
O1	Zaliczenie pisemne z wykładów	50 %

Autor programu:	mgr inż. Tomasz Milczek
Adres e-mail:	t.milczek@pollub.pl
Jednostka organizacyjna:	Biuro Rzecznika Patentowego, PL